多孔 Si, N₄ 表面 Al-Y-Si-O-N 陶瓷涂层的制备和表征

王 超1 赵国庆1 范锦鹏2 张大海2 王红洁1

(1 西安交通大学金属材料强度国家重点实验室,西安 710049)

(2 航天材料及工艺研究所,先进功能复合材料技术重点实验室,北京 100076)

文 摘 采用溶胶-凝胶法,利用 Al_2O_3 - Y_2O_3 -SiO₂ 溶胶中氧化物与基体中的 Si₃N₄ 颗粒反应制备一层致 密 Al-Y-Si-O-N 陶瓷涂层。主要研究了烧结温度对陶瓷涂层的组织和性能的影响,利用 XRD 和 EDS 分析涂 层的相组成和微区元素组成,通过 SEM 观察涂层的微观形貌。结果显示:在1400℃烧结时,能够制备出较为 致密的陶瓷涂层,涂层由 β-sialon, Si₂ON, SiO₂ 和非晶相组成;与基体相比,试样的吸水率下降了 32.8% ~ 90%,强度提高了 2.1% ~ 25.9%。

关键词 多孔氮化硅,陶瓷涂层,溶胶-凝胶,吸水率,弯曲强度

Fabrication and Characterization of Al-Y-Si-O-N Ceramic Coating on Porous Si₃ N₄ Surface

Wang Chao¹Zhao Guoqing¹Fan Jinpeng²Zhang Dahai²Wang Hongjie¹(1State Key Laboratory for Mechanical Behavior of Materials, School of Materials Science

and Engineering, Xi' an Jiaotong University, Xi' an 710049)

(2 Science and Technology on Advanced Functional Composites Laboratory, Aerospace Research Institute of Materials & Porcessing Technology, Beijing 100076)

Abstract Dense Al-Y-Si-O-N ceramic coating on the surface of porous Si_3N_4 was fabricated with oxides of $Al_2O_3-Y_2O_3-SiO_2$ sol and Si_3N_4 of porous substrate using sol-gel method. Microstructure and properties of ceramic coating at the different temperatures were studied mainly. Phase composition and element component was analysed by XRD pattern and EDS, respectively, and microscopic morphology of surface and cross-section of coating was observed by the SEM. The ceramic coating is densified when the coating is sintered at 1 400°C, and phase compositions of coating are consisted of β -sialon, Si₂ON, SiO₂ and amorphous phase. The results show that the water absorption of porous Si₃N₄ is decreased from 32.8% to 90%, and the flexural strength of porous Si₃N₄ is increased from 2.1% to 25.9%.

Key words Porous silicon nitride, Ceramic coating, Sol-gel, Water absorption, Fexural strength

0 引言

多孔氮化硅陶瓷可看作氮化硅与气孔的复合体, 兼备了氮化硅与多孔结构的优点,具有密度小、耐高 温、耐腐蚀、抗热震、线胀系数小以及介电常数和介 电损耗低等特点,在航空航天领域具有广泛的应用前 景^[1-4]。但由于多孔结构易吸潮,严重影响了多孔氮 化硅的介电性能;另外,多孔基体表面较粗糙,存在大 量的微裂纹,大幅度降低了多孔氮化硅陶瓷的强度和 耐冲蚀性^[5-8],这就大大的限制了多孔氮化硅的应 用。

目前,改进的方法有两种:一种是直接制备成具 有密度梯度的氮化硅材料,以色列已经制备出一种低 密度(1.0~2.2 g/cm³)多孔氮化硅层和高密度(2.8 ~3.2 g/cm³)氮化硅层复合而成的氮化硅材料,*ε*=

收稿日期:2011-09-30

基金项目:国家自然科学基金项目(90816018)

作者简介:王超,1981年出生,博士研究生,主要从事陶瓷涂层材料研究。E-mail:wshch.0906@ stu. xjtu. edu. cn

2.5~8,tg δ <3×10⁻³,而且弯曲强度高,可耐 1 600℃ 高温^[9],但这种方式制备的氮化硅材料可加工性差, 不利于制备复杂形状的试样,并且氮化硅很难在低温 下实现致密化烧结;另外一种是在多孔氮化硅表面制 备一层致密陶瓷涂层。制备涂层方式主要用 CVD^[10-12]法在多孔氮化硅表面沉积—层致密的 Si₃ N₄、SiC、B₄C等涂层。沉积后,多孔基体的吸水率降 低了 95%~99.82%,弯曲强度提高了 13.6%~ 24.4%,该法制备涂层,沉积效率低,成本高,而且很 难在复杂形状的基体表面进行沉积。

本文采用溶胶-凝胶法制备陶瓷涂层。探索利用 Al₂O₃-Y₂O₃-SiO₂溶胶与基体中 Si₃N₄颗粒反应制 备出 Al-Y-Si-O-N 陶瓷涂层的可行性。利用 XRD 和 EDS 分析涂层中物相组成和元素组成,利用 SEM 观察在不同烧结温度下涂层的微观形貌。并且研究 烧结温度对涂层的吸水率和弯曲强度的影响。

1 实验

1.1 涂层的制备过程

多孔氮化硅基体的相组成和性能如表 1 所示。 首先,采用浸渍提拉工艺在多孔氮化硅基体表面涂覆 $Al_2O_3-Y_2O_3-SiO_2 溶胶[摩尔比为:<math>n(Al_2O_3):n(Y_2O_3):n(SiO_2)=1:0.7388:1.7]$,放在空气中干燥 24 h。之后,在一定的温度下进行热处理 0.5 h,以排除 溶胶中的溶剂和有机物。然后,再反复经过浸渍,干 燥和热处理工艺制备涂层。最后,经过烧结制备陶瓷



(a) 1 200℃

涂层,烧结温度为:1 200~1 500℃,烧结气氛为 N₂, 升降温速率均为 2℃/min,保温时间为1 h。

表 1 多孔 Si₃N₄基体相组成和性能 Tab. 1 Phase compositions and properties of

porous Si₃N₄ substrate

phase	porosity	water absorption	flexural strength		
composition	/%	/%	/MPa		
$\beta{-}\mathrm{Si}_3\mathrm{N}_4$	57	53	57.9		

1.2 测试分析

采用 Archimedes 法测试试样的吸水率。基体经 过加工、研磨、抛光之后,制备成 3 mm×4 mm×30 mm 的试样,利用 SANS-CMT5104A 型电子万能试验机采 用三点弯曲法测试基体和制备涂层后试样的弯曲强 度(测试条件为:跨距为16 mm,压头速率为0.5 mm/ min)。试样的断口经过研磨,抛光制成截面,同试样 的表面一起进行喷金处理之后,利用 Quamta – 600FEG 型场发射扫面电镜(FSEM)观察涂层的表面 和截面微观形貌,并用 EDS 对涂层微区的元素组成 进行分析。利用 X'Pert PRO 型 X-射线衍射仪(10° <20<80°)分析涂层的相组成。

- 2 结果与分析
- 2.1 烧结温度对涂层形貌的影响

图1为不同烧结温度下涂层表面形貌。



(b) 1 300°C



(c) 1 400°C

(d) 1 500℃

图1 不同烧结温度下涂层表面形貌的 SEM 照片

Fig. 1 SEM micrographs of surface of coating at different sintering temperatures

宇航材料工艺 http://www.yhclgy.com 2012 年 第2期

可以看出,在不同烧结温度下,涂层表面形貌存 在明显的变化。在1200℃时,Al₂O₃-Y₂O₃-SiO₂体 系中的氧化物已经发生了共熔反应。一些颗粒能够 平滑的连接在一起,但是涂层表面仍然含有大量的独 立的颗粒,表面存在大量气孔,涂层不够致密。随着 烧结温度的升高,涂层表面局部进一步致密化,气孔 逐渐减少。达到1400℃时,Al₂O₃-Y₂O₃-SiO₂体系中 物质反应比较完全,涂层达到了致密化。多孔氮化硅 表面的气孔得到了充分的填充,并没有明显的裂纹出 现。达到1500℃时,发生了明显的过烧现象。由于 温度过高,共熔反应形成的玻璃相黏度较低,从而增 加了液相的流动性和渗透性,使大部分的液相渗入到 多孔的基体中,进而使涂层的表面不够致密,又出现 了大量气孔。说明1400℃是最佳的烧结温度。

2.2 涂层的组织分析

涂层截面的微观形貌如图 2 所示,可以看出,涂 层较为致密,并且很好地与基体结合在一起。整个涂 层结构由两部分组成,即,白色区域和灰色区域。分 别对这两区域涂层进行能普分析(表 2)可知,在这两 个区域均含有 N、O、Al、Si 和 Y 元素,并且 B 区域中 的 N、Si 元素含量明显多于 A 区域。出现这种现象 的原因可能是:涂层的制备是通过多次浸渍 Al₂O₃-Y₂O₃-SiO₂溶胶的方式制备的。



图 2 烧结温度为 1 400℃ 时涂层截面的 SEM 照片 Fig. 2 SEM micrograph of cross-section of coating at 1 400℃

	表 2	涂层中	A和BE	区域的	EDS	分析
Tab. 2	EDS	analysis	s in area	A and	IB,	respectively

区域	元素	质量分 数/%	原子分 数/%	区域	元素	质量分 数/%	原子分 数/%
A	N K	0.76	1.42	В	N K	20.23	33.10
	ОК	37.75	61.57		ОК	18.38	26.31
	Al K	15.82	15.30		Al K	7.23	6.14
	Si K	13.06	12.13		Si K	36.76	29.97
	Y K	32.61	9.57		Y K	17.40	4.47

由于溶胶的黏度较小,所以溶胶开始很容易渗入 - 86 --- 到多孔基体的孔隙中,充分填充基体表面的气孔,形 成次表面层。之后,再浸渍溶胶,由于基体表面的气 孔被填满,溶胶就会在基体的表面形成表面层。在烧 结过程中,次表面层中 Al₂O₃-Y₂O₃-SiO₂氧化物会与 基体中大量的 Si₃N₄颗粒发生反应,生成具有 Al-Y-Si-O-N 系玻璃质陶瓷的过渡层(B 区域)^[13-14],所以 在过渡层中会含有大量的 N₅Si。

由于表面层的溶胶与 N₂ 接触,氧化物很容易被 氮化。N 原子进入氧化物共熔体晶格中,取代 O 原 子的位置,也会形成了 Al-Y-Si-O-N 系玻璃质陶瓷 (A 区域)^[15]。由于烧结时间短,氮化不够充分,所以 A 区域中的 N、Si 含量会明显少于 B 区域。

图 3 是涂层表面的 XRD 衍射图谱,可以看出,涂 层中含有晶相,即 SiO₂相、β-sialon 相和 Si₂ON 相以 及一些非晶相。由以上结论说明:采用这种方法能制 备出 Al-Y-Si-O-N 微晶玻璃质陶瓷涂层。至于为 什么会形成 SiO₂、β-sialon 和 Si₂ON 相还有待进一步 研究。



图 3 烧结温度为 1 400℃ 时涂层的 XRD 图谱 Fig. 3 XRD pattern of coating at 1 400℃

2.3 烧结温度对涂层性能的影响

涂层吸水率与烧结温度的关系如图4所示,可以 看出,涂层的吸水率先随着烧结温度的升高而明显减 小,在1400℃时试样的吸水率为5.3%,达到最小 值。之后随着烧结温度的升高,吸水率又有所增加。 这说明在1400℃烧结时,涂层最为致密。能够起到 封孔效果,这与图1的结果是一致的。与基体的吸水 率(53%)相比,试样吸水率下降率在32.8%~90%。

图 5 是弯曲强度与烧结温度的关系曲线,可以看出,烧结后试样的弯曲强度先随着烧结温度的升高而明显增加,在1400℃时试样的弯曲强度为72.9 MPa,达到最大值。之后随着烧结温度的升高,弯曲强度开始降低。与基体的弯曲强度(57.9 MPa)相比,封孔后试样的强度提高了2.1%~25.9%。说明Al-Y-Si-O-N 微晶玻璃质陶瓷涂层有助于提高多孔 宇航材料工艺 http://www.yhclgy.com 2012年 第2期 Si₃N₄的强度。提高的原因:一是多孔基体表面存在 大量的气孔,就相当于在材料表面引入了预制裂纹, 这样就大幅度地降低了材料本身的强度。而致密涂 层弥合了表面的气孔,所以对材料的强度有所提高; 二是材料强度与气孔率成指数递减的关系。致密涂 层的引入,相当于增加了整体材料的致密度,所以材 料的强度有所增加,并且涂层越致密材料强度提高越 明显。由于1400℃烧结的涂层最为致密(图1),所 以试样强度提高最显著。



图 4 涂层吸水率与烧结温度的关系曲线

Water absorption of coating at different temperatures





结论 3

Fig. 4

利用 Al₂O₃-Y₂O₃-SiO₂溶胶与基体中 Si₃N₄颗粒 反应制备 Al-Y-Si-O-N 微晶玻璃质陶瓷涂层的方 法是可行的,最佳烧结温度为1400℃。涂层的主要 成分是β-sialon相、Si,ON相、SiO,以及非晶相。涂 层对多孔氮化硅的吸水率和弯曲强度会产生明显的 影响。在1400℃时吸水率降到最低为5.3%,而弯 曲强度达到最大值为72.9 MPa,与基体相比,吸水率 下降了 32.8% ~90%,弯曲强度提高了 2.1% ~ 25.9%

参考文献

[1] Bocanegra-Bernal M H, Matovic B. Dense and near-netshape fabrication of Si₃ N₄ ceramics [J]. Materials Science and Engineering A, 2009, 500: 130-149

[2] Wang H J, Yu J L, Zhang J, et al. Preparation and properties of pressureless-sintered porous Si₃ N₄ [J]. Journal of Materials Science, 2010, 45: 3671-3676

[3] Xia Y F, Zeng Y P, Jiang D L. Dielectric and mechanical properties of porous Si3N4 ceramics prepared via low temperature sintering[J]. Ceramics International, 2009,35:1699-1703

[4] Li S Q, Pei Y C, Yu C Q, et al. Mechanical and dielectric properties of porous Si₂ N₂ O - Si₃ N₄ in situ composites [J]. Ceramics International, 2009,35: 1851-1854

[5] Jayaseelan D D, Ueno S, Ohji T, et al. Sol - gel synthesis and coating of nanocrystalline Lu₂Si₂O₇ on Si₃N₄ substrate [J]. Materials Chemistry and Physics, 2004,84: 192–195

[6] Barta J, Manela M. Si₃N₄ and Si₂N₂O for high performance radomes [J]. Materials Science and Engineering, 1985, 71: 265 - 272

[7] 王树彬, 李世杰, 张跃. 多孔氮化硅表面封孔增强 涂层研究[J]. 无机材料学报, 2008(4): 769-773

[8] Fukasawa T, Deng Z Y, Ando M, et al. Synthesis of porous silicon nitride with unidirectionally aligned channels using freeze-dry process [J]. Journal of the American Ceramic Society, 2002,85(9):2151-2155

[9] Deville S. A review of current achievements and issues [J]. Advanced Engineering Materials, 2008(3): 157-169

[10] Li X M, Yin X W, Zhang L T, et al. Comparison in microstructure and mechanical properties of porous Si₃N₄ ceramics with SiC and Si3N4 coatings[J]. Materials Science and Engineering A, 2009:1-7

[11] Tsou H T, Kowbel W. A hybrid PACVDB₄C/CVD Si₃ N_4 coating for oxidation protection of composites [J]. Carbon, 1995,33:1289-1292

[12] Kshirsagar A, Nyaupane P, Bodas D, et al. Deposition and characterization of low temperature silicon nitride films deposited by inductively coupled plasma CVD [J]. Applied Surface Science, 2011,257: 5052-5058

[13] Chen J, Wei P, Mei Q, et al. The wettability of Y-Al -Si-O-N oxynitride glasses and its application in silicon nitride joining[J]. Journal of the European Ceramic Society, 2000,20: 2685-2689

[14] Hyatt M J, Day D E. Glass properties in the yttria-alumina-silica system[J]. Journal of the American Ceramic Society, 1987, 70: C-283-C-287

[15] Noritaka S, Kentaro K, Shingo F, et al. Properties of nitrogen-containing yttria-alumina-silica melts and glasses [J]. Journal of the American Ceramic Society, 2003, 86 (4) :711-716

> 李洪泉) (编辑

— 87 —